Search Notes			

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
10/662,382	KANAI ET AL.	
Examiner	Art Unit	
Chris C. Chu	2815	

SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner
257	700, E23.079 & E23.171	6/19/2006	C.C.
		· · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		_	
			·

INTERFERENCE SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner
_			
-	1		

'ES S _. TRATEGY))
DATE	EXMR
6/19/2006	C.C.
6/19/2006	C.C.
	DATE 6/19/2006